# 夫兰克-赫兹实验及电子平均自由程的分析

# 蒋程捷

### 06300300046

### 摘要:

实验使用复旦双栅柱面型四极式夫兰克-赫兹管,配合微电流计和计算机系统测量得到 汞的第一激发能和高激发能级,探究温度、灯丝电压、电子加速电压和电子减速电压对测量 结果的影响,并着重从电子平均自由程的角度对实验结果作出解释。

关键词: 夫兰克-赫兹实验、第一激发能、电子平均自由程、高激发能级

#### 引言:

夫兰克-赫兹实验是物理学中的一个著 名实验,1914年夫兰克(F. Franck)和赫兹 (G. Hertz)用慢电子与稀薄汞原子气体碰 撞的方法,发现充汞放电管中电子流大小随 电子能量有周期性变化,能量间隔为4.9eV, 与汞原子光谱253.7nm谱线相符。<sup>[1]</sup>据此, 他们认为原子中存在一个"临界电势",当 电子能量小于此电势对应的能量时,电子与 原子发生弹性碰撞;当电子能量大于此电势 对应的能量时,电子与原子的碰撞转化为非 弹性,电子将这份特定能量转移给原子。<sup>[2]</sup>

本实验中,使用慢速的电子碰撞汞原 子,并使用极板接收电子,通过观察电子状 态的变化来研究汞原子的能级特性。通过改 变温度、灯丝电压、电子加速电压和电子减 速电压在大小,寻找最适合于测量汞原子第 一激发能的条件,并在该条件下实测汞的第 一激发能。增加电子的加速电压,提升电子 的能量,配合改变温度的大小以控制汞原子 气体的密度,测量汞原子的高激发能。由于 电子的平均自由程对电子在汞原子气体中 的运动有极大的影响,本文将通过分析不同 状态下的电子平均自由程来对实验结果作 进一步阐述。

### 实验方法:

一、实验可行性原理:

根据狄拉克 (P. A. M. Dirac) 在 1929 年 提出的相对论性的量子力学, 物质的原子中 存在确定的能级, 这些能级是一些分立的 值。<sup>[3]</sup>当入射的电子能量大于这些能级对应 的能量时,原子将吸收这一确定的能量,跃 迁达到激发态;当电子的能量没有达到这一 值时,由于能量的不连续性,不存在中间态 的能量差,因而这种电子的能量将不会被吸 收,而是会发生弹性碰撞。<sup>[4]</sup>设电子的质量 为m,而原子的质量为M,电子初速度为v, 末速度为v',原子初速度为V,末速度为V'。 根据动量守恒和能量守恒可以得到:

$$\frac{1}{2}mv^{2} + \frac{1}{2}MV^{2} = \frac{1}{2}mv'^{2} + \frac{1}{2}MV'^{2}$$

$$mv + MV = mv' + MV'$$
计算后得, v'= v -  $\frac{2M}{M+m}(v-V)$ 
则由子胡生的餘量力.

则电子损失的能量为:

$$\Delta E = E - E' = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv'^2$$
$$= \frac{1}{2}m[\frac{4Mv(v-V)}{M+m} - \frac{4M^2(v-V)^2}{(M+m)^2}]$$

由于电子质量远小于原子质量,即m<<M, 又有原子的初速度远小于电子的初速度,即  $M \leftarrow \Delta E = 2mV(v-V)$ 

$$V \ll v, \quad \text{where} \frac{\Delta E}{E} \sim \frac{2mv(v-v)}{\frac{1}{2}mv^2} \sim 0, \quad \text{for } mv^2$$

以在这种情况下可以认为电子基本没有损 失能量。这也是本实验得以实现的一个基础 理论。

二、实验仪器:

实验使用复旦双栅柱面型四极式夫兰 克-赫兹管,其收集极为14mm直径敷铝铁皮

1

筒,控制栅和加速栅分别为直径1.8mm和 12mm的钼丝螺旋线,阴极K为直径1.14mm的 镍管,外敷厚约0.05mm三元氧化物(Ba0, Sr0,Ca0)涂层,管内有加热用的热子,是 双向绞的钨丝,表面涂敷有氧化铝绝缘层, 与阴极K构成傍热式氧化物阴极。

测量汞的第一激发能的装置的电路示 意图如图1. a所示。发射电子的阴极K,控制 栅极G<sub>1</sub>,加速栅极G<sub>2</sub>,电子收集极P。在K与 G<sub>1</sub>之间加上电压,可用以消除电子在阴极附 近的堆积效应。在K与G<sub>2</sub>之间加上电压,使电 子在碰撞之后可以继续加速。G<sub>1</sub>与G<sub>2</sub>之间为 电子与汞原子的碰撞区。在G<sub>2</sub>与P之间加上反 向的电压,使能量较低的电子不能到达极 板。此外,还通过控制灯丝电压来控制阴极 发射的电子流,并通过温度的控制来改变汞 蒸气的密度,获得合理的实验图像。

测量汞的高激发能的原理与上类似,只 是需要的电子的初动能很大,以使得电子在 与汞原子发生碰撞时能有足够大的能量,将 汞原子激发到高激发态。其装置电路示意图 如图1.b所示。只是将扫描电压加在了K与Gn 之间,使得电子在刚进入碰撞区时就有很大 的动能,并适当降低温度以减小汞蒸气的密 度,以减小电子因碰撞而损失能量的机率。



图1 (a) 为汞的第一激发能测量电路; (b) 为汞的高激发能测量电路;

### 实验结果:

一、各实验参数对实验结果的影响

1、第一栅极--阴极电压Valk的影响

控制温度为160度, V<sub>F</sub>=2V, V<sub>G2P</sub>=2.5V, 改 变V<sub>G1K</sub>的大小分别为1V和2V,得到图2所示图 像。则有随着V<sub>G1K</sub>的增大,电流的强度整体 增大了。这是因为从阴极发出的电子会在阴 极的附近产生电子堆积效应,而V<sub>G1K</sub>的作用 就是消除这种堆积效应,以产生一定量的电 子流。V<sub>G1K</sub>越大,则电子获得能量也越大, 电子流的强度也就相应增大了。



T=160度, V<sub>F</sub>=2V, V<sub>G2P</sub>=2.5V

# 2、第二栅极--极板电压Vgp的影响

控制温度为160度, V<sub>F</sub>=2V, V<sub>GIK</sub>=0.6V, 改变V<sub>G2P</sub>的大小,则当V<sub>G2P</sub>分别为1.6V, 2.5V 和3.0V时,得到图3所示图像。则随着V<sub>G2P</sub>的 增大,峰的高度是降低的。这是因为V<sub>G2P</sub>对 于电子来说是反向偏置的,随着V<sub>G2P</sub>的增大, 较低能量的电子将无法到达P极板,因而得 到的极板电流随之减小。



图3 T=160度, V<sub>F</sub>=2V, V<sub>G1K</sub>=0.6V

### 3、灯丝电压V<sub>F</sub>的影响

控制温度为160度, V<sub>GIK</sub>=1V, V<sub>G2P</sub>=1V, 灯丝 电压V<sub>F</sub>分别为1.2V, 1.6V和2.0V, 得到如图4 所示图像。则随着灯丝电压的增大, 极板电 流也随之增大。由热电子发射公式

 $J_0 = AT^2 \exp(-\Phi/kT)$ 

其中 $\Phi$ 为逸出功,有 $\Phi = V_C - V_F$ ,则随着

灯丝电压的增大,发射的热电子增多,因而 测得的极板电流也会增大。



图4 T=160度, V<sub>G1K</sub>=1V, V<sub>G2P</sub>=1V

二、汞的第一激发能的计算

经过上述的调试,得到如下两组数据是 最为合适的,选取每一组数据的前六个峰值 进行拟合,其中n表示的是峰数,分别得到 两组拟合线:

n	1		2	3		4	5		6
$V_{\rm S}$	6.8	1	1.6	16.5	2	21.5	26.3		31.3
扌	拟合线 V <sub>s</sub> =1.79333+4.91143n								
第	第一激发能			91143eV 相对		误差 0.23		0.23%	
T=160度, $V_{F}$ =2V, $V_{G1K}$ =1V, $V_{G2P}$ =2.5V									
n	1		2	3		4	5 6		6
$V_{\rm S}$	7.1	1	1.8	16.6	2	21.6	26.8		31.8
扌	拟合线 V <sub>s</sub> =1.93333+4.95714n								
第一激发能		4.	4. 95714eV		相对	相对误差		1.17%	
从前述列出的图像可以看到,每一组图									

T=160度, V<sub>F</sub>=2V, V<sub>G1K</sub>=0.6V, V<sub>G2P</sub>=1.6V

从前述列出的图像可以看到,每一组图 像的极板电流都是存在本底的,这势必会使 得对于峰值的选取出现偏差。这些本底电流 的产生主要是因为一些未参与碰撞的电子 直接打到极板上等因素引起,与各极电源的 施加值和控温炉的温度等有关,其本底曲线

一般可表示为  $y = bx^m + c$ 。<sup>[5]</sup>则将上述两

组数据进行本底曲线的拟合,得到本底曲线, 并对扣除本底后的图像再作寻峰和拟合,得 下两表:(扣除本底的图像见附表)

T=160度,  $V_F$ =2V,  $V_{G1K}$ =0.6V,  $V_{G2P}$ =1.6V

n	1	2	3	4	5	)	6
$V_{\rm S}$	6.8	11.6	16.5	21.5	26.	. 3	31.3
拟	合线	V <sub>s</sub> =1. 79333+4. 91143n					
第-	一激发能	4. 9	1143eV	相对误差		0.23%	
T=160度, V <sub>F</sub> =2V, V <sub>G1K</sub> =1V, V <sub>G2P</sub> =2.5V							

n	1	2	3	4	5	6		
$V_{\rm S}$	7.1	11.8	16.6	21.6	26.7	7 31.7		
拟	合线	Vs=1.98+4.93429n						
第一激发能		4. 93429eV		相对误差		0.70%		

则由上述结果可知,去除本底可以使实 验的结果更为准确,但是准确率的提高是微 乎其微的。因而在一般精度要求的实验中可 以略去这一步。

### 三、汞的高激发能的测定

经过调试,控制各项参数当T=120度, V<sub>F</sub>=2V,V<sub>GIK</sub>=1V,V<sub>G2P</sub>=1V时,可以得到较为理 想的高激发能的图像,如图5所示。其中第 一个峰强度最大,应为第一激发能所对应的 峰值。此处所对应的V<sub>s</sub>不为4.9V的原因在于, 存在接触电势差等引起的初始电位.可以算 得初始电位为5.4-4.9=0.5V,此后对于各峰 值的计算也都将减去这一初值。



如图6所示为汞的能级图,其中6<sup>1</sup>S<sub>0</sub>→ 6<sup>3</sup>P<sub>1</sub>和6<sup>1</sup>S<sub>0</sub>→6<sup>1</sup>P<sub>1</sub>的跃迁是最容易发生的,其 能级差分别为4.89eV和6.70eV,分别将这两 种跃迁记作A和B,另有从6<sup>1</sup>S<sub>0</sub>→6<sup>3</sup>P<sub>2</sub>(亚稳态) 的跃迁,能级差为5.46eV,记作C,则图中所 示的各个峰值对应的能级可由下表来表示。 (其中表中的测量值已减去了初值)





序	测量值	理论值	组合方	误差
号	/V	/V	式	/V
1	4.9	4.9	А	/
2	7.7	?	?	
3	10.0	9.8	2A	+0.2
4	11. 9	11. 6	A+B	+0.3
5	15.0	14. 7	ЗA	+0.3
6	17. 1	17. 1	A+B+C	0
7	18.9	18. 3	A+2B	+0.6
8	22.3	?	?	
9	25.8	25.0	A+3B	0.8

则根据上表我们发现,前几组数据与理 论吻合得较好,而到了更高的能量范围时, 实验结果的偏离变得很大。

值得注意的是,在实验中观察到的第2 和8组数据无法用正常的能级作出解释,特 别是第2个峰值,此处的能量不是很高,不 应产生过大的误差,且不可能由其他的能级 叠加而成。因而在此处猜测其为仪器使用过 久而在内部产生了杂质蒸气(如仪器内壁产 生),其能级为7.7*eV*。若在这种假设下, 则第8组数据即可解释为7.7eV与3A的叠加, 与理论值的22.4eV只相差0.1eV,可以给出 较为合理的解释。当略微升高温度时,观察 到这个第二个峰的高度明显下降了,当炉温 达到130度时,则这个峰已完全消失。(异常 峰随温度变化的图像见附录)可以认为当温度升高时, 汞原子的密度大幅度提高, 杂质原子蒸气的影响被削弱了。

五、电子平均自由程的分析

电子在稀薄气体分子中的平均自由程 为

$$\overline{\lambda}_e = 4\sqrt{2}\overline{\lambda} = \frac{4kT}{\pi d^2 p}$$

式中k为玻尔兹曼常数,T为绝对温度,p为 气体压强,d为原子直径。又有汞的饱和蒸 气压P饱与温度有如下关系:

$$\log(p_{\text{fig}} / Pa) = -\frac{3200}{T(K)} + 10.125^{[6]}$$

则代入上式后可以得到:

$$\overline{\lambda}_{e} = \frac{4kT}{\pi d^{2} \bullet 10^{(-\frac{3200}{T(K)} + 10.125)}}$$

查阅资料得, 汞的原子半径为d=3.0A, 则可得到电子平均自由程与温度的关系如图7所示:



可见,随着温度的升高,电子的平均自 由程呈指数形式衰减。

将前述的各测量条件下的炉温代入上 述关系,则有:

1. 在测量汞原子第一激发能时,合适的温度为160度,即433.15K,得到此时的电子平均自由程 $\overline{\lambda}_e$ =0.155mm。在所用的复旦双栅柱面式夫兰克-赫兹管中,电子的碰撞区长

度大概为5mm左右,则电子在其中的碰撞次数可达30多次,次数不是过多,不至于使电子无法再次加速至第一激发能的能量,次数也不是过少,不至于使得电子有过大的能量而产生高激发态跃迁;

2. 在测量汞原子的高激发能级时,所使用 的合适温度为120度,即393.15K,得到此时

的电子平均自由程为 $\overline{\lambda}_{s}$ =0.79mm,则此时电

子在碰撞区中的碰撞次数将只有6次左右, 即只有个位数的大小,因而电子将会有足够 长的时间进行加速,以获得足够的能量来实 现高激发态的跃迁;

在测量汞原子的第一激发能时,也进行 了较低温下的测量,如图8所示,分别为在 110度和135度下的结果。此时V<sub>F</sub>=2V,V<sub>G1K</sub>=1V 和V<sub>G2P</sub>=1V。



同样代入电子平均自由程的计算公式, 有:当T=110度时, $\overline{\lambda_e}$ =1.26mm,对应于图中 的红线,在5mm的碰撞区中平均只能发生4次 左右的碰撞,因而出现了4个峰值,符合得 很好。同样地,当T=135度时, $\overline{\lambda_e}$ =0.41mm, 对应于图中的黑线,电子平均可以碰撞12次 左右,也符合得很好。

### 结论:

本实验使用较为简单的复旦双栅柱面 式夫兰克-赫兹管测量汞的第一激发能,经 反复调试后,得T=160度,V<sub>F</sub>=2V,V<sub>G1K</sub>=0.6V, V<sub>G2P</sub>=1.6V时可以获得最理想的效果,实测第 一激发能4.91eV与理论值4.9eV符合较好。 实验数据处理还采用了去本底的方法,经验 证发现此方法确实可以提高实验精度,但非 常有限。在测量汞的高激发态时在7.7eV(已 去初值)观察到一异常峰,当温度在125度 以下时十分明显,在130度以上时消失,猜 测其为过旧仪器引入的杂质原子蒸气导致, 在此假设下,后续不明峰也可以作出解释。 实验分析使用电子平均自由程的方法,精确 算得各温度下电子的平均自由程与碰撞次 数,与实验图像所示的峰数吻合得相当好, 可以认为使用这种方法对夫兰克-赫兹实验 进行分析是完全可行的。

#### 致谢:

本次实验的完成,要感谢夫兰克-赫兹实验室的指导老师白翠琴老师的悉心指导,也要 感谢整个实验室教研组的王煜、姚红英、俞熹等老师一直以来的关怀与帮助。同时也要感谢 我的合作者杨东伦,在与他的讨论与共同努力下,我们顺利完成了此次实验。

## 参考文献:

[1]沙振舜,王润生著,新编近代物理实验,南京大学出版社,90,2002年
[2]郑广垣,近代物理,复旦大学出版社,1991年
[3]陈宏芳,原子物理学,科学出版社,74,85,2005年
[4]杨福家,原子物理学,第二版,高等教育出版社,1990年
[5]潘玉莲,王煜,潘正元,夫兰克-赫兹实验中Hg的第一激发电位的测量,物理实验,1995,15:154-156
[6]戴乐山,近代物理实验,50,1994年

附录:

T=160度, V<sub>F</sub>=2V, V<sub>G1K</sub>=0.6V, V<sub>G2P</sub>=1.6未去本底



T=160度, V<sub>F</sub>=2V, V<sub>G1K</sub>=1V, V<sub>G2P</sub>=2.5V未去本底



高激发能测定时,温度为125度时异常峰削弱

T=160度, V<sub>F</sub>=2V, V<sub>G1K</sub>=0.6V, V<sub>G2P</sub>=1.6去本底



T=160度, V<sub>F</sub>=2V, V<sub>G1K</sub>=1V, V<sub>G2P</sub>=2.5V去本底



高激发能测定时,温度为130度时异常峰消失

